

# NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD

CEI  
IEC  
**1000-4-3**

Première édition  
First edition  
1995-02

**Compatibilité électromagnétique (CEM) –**

**Partie 4:**

Techniques d'essai et de mesure –  
Section 3: Essai d'immunité aux champs  
électromagnétiques rayonnés aux fréquences  
radioélectriques

**Electromagnetic compatibility (EMC) –**

**Part 4:**

Testing and measurement techniques –  
Section 3: Radiated, radio-frequency,  
electromagnetic field immunity test

© CEI 1995 Droits de reproduction réservés — Copyright – all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembé Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

## SOMMAIRE

	Pages
<b>AVANT-PROPOS .....</b>	<b>4</b>
<b>INTRODUCTION .....</b>	<b>6</b>
<b>Articles</b>	
1   Domaine d'application et objet .....	8
2   Références normatives .....	8
3   Généralités .....	10
4   Définitions .....	10
5   Niveaux d'essai .....	14
6   Matériel d'essai .....	14
7   Montage d'essai .....	20
8   Procédures d'essai .....	24
9   Résultats d'essai et compte-rendu d'essai .....	26
<b>Figures</b>	
1   Définition du niveau d'essai et des formes d'onde apparaissant à la sortie du générateur de signaux (niveau d'essai 1) .....	30
2   Exemple d'installation d'essai .....	32
3   Etalonnage du champ .....	34
4   Etalonnage du champ, dimensions de la zone uniforme .....	36
5   Exemple de montage d'essai pour un matériel posé au sol .....	38
6   Exemple de montage d'essai pour un matériel de table .....	40
<b>Annexes</b>	
A   Emetteurs/récepteurs portatifs (talkies-walkies) .....	42
B   Antennes émettrices .....	44
C   Utilisation des chambres anéchoïques .....	46
D   Autres méthodes d'essai – Cellules TEM et lignes TEM à plaques .....	48
E   Autres installations d'essai .....	50
F   Choix des niveaux d'essai .....	52
G   Mesures spéciales .....	54
H   Choix des méthodes d'essai .....	54

## CONTENTS

	Page
<b>FOREWORD .....</b>	<b>5</b>
<b>INTRODUCTION .....</b>	<b>7</b>
 Clause	
<b>1 Scope and object .....</b>	<b>9</b>
<b>2 Normative references .....</b>	<b>9</b>
<b>3 General .....</b>	<b>11</b>
<b>4 Definitions .....</b>	<b>11</b>
<b>5 Test levels .....</b>	<b>15</b>
<b>6 Test equipment .....</b>	<b>15</b>
<b>7 Test set-up .....</b>	<b>21</b>
<b>8 Test procedures .....</b>	<b>25</b>
<b>9 Test results and test report .....</b>	<b>27</b>
 Figures	
<b>1 Definition of the test level and the waveshapes occurring at the output         of the signal generator (test level 1) .....</b>	<b>31</b>
<b>2 Example of suitable test facility .....</b>	<b>33</b>
<b>3 Calibration of field .....</b>	<b>35</b>
<b>4 Calibration of field, dimensions of the uniform area .....</b>	<b>37</b>
<b>5 Example of test set-up for floor-standing equipment .....</b>	<b>39</b>
<b>6 Example of test set-up for table-top equipment .....</b>	<b>41</b>
 Annexes	
<b>A Portable transceivers (walkie-talkies) .....</b>	<b>43</b>
<b>B Field generating antennas .....</b>	<b>45</b>
<b>C Use of anechoic chambers .....</b>	<b>47</b>
<b>D Other test methods – TEM cells and striplines .....</b>	<b>49</b>
<b>E Other test facilities .....</b>	<b>51</b>
<b>F Selection of the test levels .....</b>	<b>53</b>
<b>G Special measures .....</b>	<b>55</b>
<b>H Selection of test methods .....</b>	<b>55</b>

## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

### COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM) -

#### Partie 4: Techniques d'essai et de mesure – Section 3: Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques

#### AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les comités d'études où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

La Norme internationale CEI 1000-4-3 a été établie par le sous-comité 65A: Aspects systèmes, du comité d'études 65 de la CEI: Mesure et commande dans les processus industriels.

Elle constitue la section 3 de la partie 4 de la norme CEI 1000 et remplace la première édition de la CEI 801-3, parue en 1984. Elle a le statut de publication fondamentale en CEM en accord avec le guide 107 de la CEI.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS	Rapport de vote
65A (BC) 40 77B 24	77B/148/RVD 77B/148A/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Les annexes A à H sont données uniquement à titre d'information.

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

## ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

**Part 4: Testing and measurement techniques –  
Section 3: Radiated, radio-frequency, electromagnetic field  
immunity test**

## FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.

International Standard IEC 1000-4-3 has been prepared by sub-committee 65A: System aspects, of IEC technical committee 65: Industrial-process measurement and control.

It forms section 3 of part 4 of IEC 1000 and replaces the first edition of IEC 801-3 issued in 1984. It has the status of a basic EMC publication in accordance with IEC Guide 107.

The text of this standard is based on the following documents.

DIS	Report on voting
65A (CO) <sub>40</sub> 77B <sub>24</sub>	77B/148/RVD 77B/148A/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

Annexes A to H are for information only.

## INTRODUCTION

La présente norme fait partie de la série des normes 1000 de la CEI, selon la répartition suivante:

Partie 1: Généralités

  Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)

  Définitions, terminologie

Partie 2: Environnement

  Description de l'environnement

  Classification de l'environnement

  Niveaux de compatibilité

Partie 3: Limites

  Limites d'émission

  Limites d'immunité (dans la mesure où elles ne relèvent pas des comités de produit)

Partie 4: Techniques d'essai et de mesure

  Techniques de mesure

  Techniques d'essai

Partie 5: Guide d'installation et d'atténuation

  Guide d'installation

  Méthodes et dispositifs d'atténuation

Partie 9: Divers

Chaque partie est à son tour subdivisée en sections qui seront publiées soit comme Normes internationales soit comme rapports techniques.

La présente section constitue une norme internationale qui traite des prescriptions en matière d'immunité et des procédures d'essai qui s'appliquent aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques.

## INTRODUCTION

This standard is part of the IEC 1000 series, according to the following structure:

**Part 1: General**

General considerations (introduction, fundamental principles)

Definitions, terminology

**Part 2: Environment**

Description of the environment

Classification of the environment

Compatibility levels

**Part 3: Limits**

Emission limits

Immunity limits (in so far as they do not fall under the responsibility of the product committees)

**Part 4: Testing and measurement techniques**

Measurement techniques

Testing techniques

**Part 5: Installation and mitigation guidelines**

Installation guidelines

Mitigation methods and devices

**Part 9: Miscellaneous**

Each part is further subdivided into sections which are to be published either as International Standards or as technical reports.

This section is an international standard which gives immunity requirements and test procedures related to radiated, radio-frequency, electromagnetic fields.

## COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM) –

### Partie 4: Techniques d'essai et de mesure – Section 3: Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques

#### 1 Domaine d'application et objet

La présente section de la CEI 1000-4 traite de l'immunité des matériels électriques et électroniques à l'énergie électromagnétique rayonnée. Elle définit les niveaux d'essai et les procédures d'essai nécessaires.

Cette section a pour objet d'établir une référence commune d'évaluation des performances des matériels électriques et électroniques soumis à des champs électromagnétiques aux fréquences radioélectriques.

NOTE – Cette section définit des méthodes d'essai pour mesurer l'incidence des rayonnements électromagnétiques sur le matériel concerné. La simulation et les mesures des rayonnements électromagnétiques ne sont pas suffisamment exactes pour déterminer quantitativement les effets. Les méthodes d'essai définies ont été principalement mises au point pour obtenir une bonne reproductibilité des résultats sur différentes installations d'essai en vue d'une analyse qualitative des effets.

Cette section ne vise pas à spécifier les essais devant s'appliquer à des appareils ou systèmes particuliers. Le but principal est de donner une référence de base d'ordre général à tous les comités de produits CEI concernés. Les comités de produits (ou les utilisateurs et fabricants de matériel) restent responsables du choix approprié des essais et du niveau de sévérité à appliquer à leur matériel.

#### 2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente section de la CEI 1000-4. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif est sujet à révision, et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente section de la CEI 1000-4 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 50(161): 1990, *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 161 : Compatibilité électromagnétique*

CEI/DIS 1000-4-6, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d'essai et de mesure – Section 6: Essai d'immunité aux perturbations conduites, induites par les champs électromagnétiques aux fréquences radioélectriques*<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Actuellement au stade de projet de Norme internationale.

## ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) –

### Part 4: Testing and measurement techniques – Section 3: Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test

#### 1 Scope and object

This section of IEC 1000-4 is applicable to the immunity of electrical and electronic equipment to radiated electromagnetic energy. It establishes test levels and the required test procedures.

The object of this section is to establish a common reference for evaluating the performance of electrical and electronic equipment when subjected to radio-frequency electromagnetic fields.

**NOTE** – Test methods are defined in this section for measuring the effect that electromagnetic radiation has on the equipment concerned. The simulation and measurement of electromagnetic radiation is not adequately exact for quantitative determination of effects. The test methods defined are structured for the primary objective of establishing adequate repeatability of results at various test facilities for qualitative analysis of effects.

This section does not intend to specify the tests to be applied to particular apparatus or systems. Its main aim is to give a general basic reference to all concerned product committees of the IEC. The product committees (or users and manufacturers of equipment) remain responsible for the appropriate choice of the tests and the severity level to be applied to their equipment.

#### 2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this section of IEC 1000-4. At the time of publication, the editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based on this section of IEC 1000-4 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 50(161): 1990, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 161: Electromagnetic compatibility*

IEC/DIS 1000-4-6, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement techniques – Section 6: Immunity to conducted disturbances induced by radio-frequency fields<sup>1)</sup>*.

<sup>1)</sup> At present, at the stage of draft International Standard.